

# SCHEDA

## CD - CODICI

<b>TSK - Tipo scheda</b>	PST
<b>LIR - Livello catalogazione</b>	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
<b>NCTR - Codice Regione</b>	19
<b>NCTN - Numero catalogo generale</b>	00388704
<b>ESC - Ente schedatore</b>	UNICT
<b>ECP - Ente competente per tutela</b>	S86

## OG - BENE CULTURALE

<b>AMB - Ambito di tutela MiC</b>	storico e artistico
<b>CTG - Categoria</b>	OTTICA
<b>CTA - Altra categoria</b>	Geologia
<b>CTA - Altra categoria</b>	Petrografia
<b>CTA - Altra categoria</b>	Mineralogia
<b>CTC - Parole chiave</b>	Analisi
<b>CTC - Parole chiave</b>	Laboratorio
<b>CTC - Parole chiave</b>	Strumento ottico

## OGT - DEFINIZIONE BENE

<b>OGTD - Definizione</b>	microscopio
<b>OGTT - Tipologia</b>	polarizzatore
<b>OGTV - Configurazione strutturale e di contesto</b>	bene semplice
<b>OGM - Modalità di individuazione</b>	appartenenza ad una collezione o raccolta pubblica
<b>OGR - Disponibilità del bene</b>	bene disponibile

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Sicilia
<b>PVCP - Provincia</b>	CT
<b>PVCC - Comune</b>	Catania

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

<b>LDCT - Tipologia</b>	museo
<b>LDCQ - Qualificazione</b>	universitario
<b>LDCN - Denominazione attuale</b>	Museo di Mineralogia, Petrografia e Vulcanologia
<b>LDCF - Uso</b>	museo
<b>LDCC - Complesso di appartenenza</b>	Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali

<b>LDCU - Indirizzo</b>	Corso Italia, 57
<b>LDCM - Denominazione raccolta</b>	Museo di Mineralogia, Petrografia e Vulcanologia
<b>LDCS - Specifiche</b>	Piano I
<b>LCN - Note</b>	Attualmente la vetrina in cui è conservato il bene è senza una numerazione o indicazione specifica.
<b>ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE</b>	
<b>ACBA - Accessibilità</b>	sì
<b>UB - DATI PATRIMONIALI/INVENTARI/STIME/COLLEZIONI</b>	
<b>INV - ALTRI INVENTARI</b>	
<b>INVN - Codice inventario</b>	2320
<b>INVD - Riferimento cronologico</b>	non disponibile
<b>GE - GEOREFERENZIAZIONE</b>	
<b>GEI - Identificativo Geometria</b>	1
<b>GEL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GET - Tipo di georeferenziazione</b>	georeferenziazione puntuale
<b>GEP - Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GEC - COORDINATE</b>	
<b>GECX - Coordinata x</b>	15.09571
<b>GECY - Coordinata y</b>	37.51601
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo tramite GPS
<b>GPM - Metodo di posizionamento</b>	posizionamento esatto
<b>GPB - BASE CARTOGRAFICA</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	NR (rilievo tramite GPS)
<b>GPBU - Indirizzo web (URL)</b>	<a href="https://goo.gl/maps/rYxpheZ2Dz82goJY8">https://goo.gl/maps/rYxpheZ2Dz82goJY8</a>
<b>DT - CRONOLOGIA</b>	
<b>DTN - NOTIZIA STORICA</b>	
<b>DTNS - Notizia (sintesi)</b>	realizzazione
<b>DTNN - Notizia (dettaglio)</b>	Il logo Zeiss Winkel fu utilizzato dal 1940 al 1957, pertanto possiamo inquadrare l'oggetto in esame in questo specifico arco temporale.
<b>DTZ - CRONOLOGIA GENERICA</b>	
<b>DTZG - Fascia cronologica /periodo</b>	XX secolo
<b>DTZS - Specifiche fascia cronologica/periodo</b>	metà
<b>DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA</b>	
<b>DTSI - Da</b>	1940
<b>DTSV - Validità</b>	post
<b>DTSF - A</b>	1957
<b>DTSL - Validità</b>	ante

<b>DTM - Motivazione/fonte</b>	analisi storica
<b>DTT - Note</b>	Per una sintetica analisi storica si può consultare il link riportato in bibliografia.
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>AUT - AUTORE/RESPONSABILITA'</b>	
<b>AUTN - Nome scelto di persona o ente</b>	Zeiss Winkel
<b>AUTP - Tipo intestazione</b>	E
<b>AUTS - Riferimento al nome</b>	officina
<b>AUTR - Ruolo</b>	costruttore
<b>AUTM - Motivazione/fonte</b>	marchio
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - Descrizione</b>	Lo strumento in esame è un microscopio prodotto dalla ditta Zeiss Winkel, modello Standard Junior, dotato di tubo inclinato con polarizzatore, condensatore con diaframma, oculare con reticolo a croce, tre obiettivi, diaframma a foro, compensatore a quarzo, piattino rotatore graduato, mollette reggisuzione, microlampada ad innesto, specchio.
<b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b>	
<b>ISER - Riferimento alla parte</b>	tubo inclinato
<b>ISEP - Posizione</b>	al centro
<b>ISED - Definizione</b>	marchio
<b>ISEE - Specifiche</b>	con iscrizione
<b>ISEC - Classe di appartenenza</b>	commerciale
<b>ISEL - Lingua</b>	tedesco
<b>ISEF - Sistema grafico /alfabeto</b>	latino
<b>ISEF - Sistema grafico /alfabeto</b>	numeri arabi
<b>ISEM - Materia e tecnica</b>	a impressione
<b>ISEI - Trascrizione</b>	Zeiss Winkel   294745
<b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b>	
<b>ISER - Riferimento alla parte</b>	base
<b>ISEP - Posizione</b>	al centro in basso
<b>ISED - Definizione</b>	marchio
<b>ISEE - Specifiche</b>	con iscrizione
<b>ISEC - Classe di appartenenza</b>	commerciale
<b>ISEL - Lingua</b>	tedesco
<b>ISEF - Sistema grafico /alfabeto</b>	numeri arabi
<b>ISEF - Sistema grafico /alfabeto</b>	latino

<b>ISEI - Trascrizione</b>	Zeiss Winkel - 140306
<b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b>	
<b>ISER - Riferimento alla parte</b>	base
<b>ISEP - Posizione</b>	in basso
<b>ISED - Definizione</b>	iscrizione
<b>ISEC - Classe di appartenenza</b>	inventario
<b>ISEF - Sistema grafico /alfabeto</b>	numeri arabi
<b>ISEI - Trascrizione</b>	2320
<b>ISEN - Note</b>	questa è l'etichetta con il numero di inventario identificativo
<b>MT - DATI TECNICI</b>	
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCM - Materia</b>	materiali vari
<b>MTCT - Tecnica</b>	tecniche varie
<b>MIS - MISURE</b>	
<b>MISZ - Tipo di misura</b>	altezzaxlunghezzaxlarghezza
<b>MISU - Unità di misura</b>	cm
<b>MISM - Valore</b>	34x17x20.5
<b>UT - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>UTU - DATI DI USO</b>	
<b>UTUT - Tipo</b>	precedente
<b>UTUS - Specifiche</b>	reimpiego/ strumentale
<b>UTUF - Funzione</b>	studiare effetti dell'interazione della luce con i minerali utilizzando la luce polarizzata
<b>UTUM - Modalità di uso</b>	A differenza di un normale microscopio ottico, il microscopio a luce polarizzata vede la presenza di un filtro polarizzatore tra la sorgente luminosa e il piattino rotatore che converte la luce da non polarizzata a polarizzata, nonché la presenza di un analizzatore tra l'obiettivo e l'oculare; in questo modo, il primo filtro convertirà la luce, che viene così fatta propagare su un singolo piano, mentre il secondo la polarizza nuovamente lasciando passare solo la radiazione di nostro interesse, che racchiude informazioni riguardanti i cristalli presenti nella sezione, differenti da quelle ottenute adoperando solo il primo filtro.
<b>CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico non territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Corso Italia, 57

**BPT - Provvedimenti di tutela  
- sintesi**

no

## DO - DOCUMENTAZIONE

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1732532279378
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTAA - Autore</b>	Majorana, Silvia
<b>FTAK - Nome file originale</b>	SiMuA_MPV_02.JPG

### FNT - FONTI E DOCUMENTI

<b>FNTI - Codice identificativo</b>	nessuno
<b>FNTX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FNTP - Tipo</b>	notizia da sito web
<b>FNTW - Indirizzo web (URL)</b>	<a href="https://microscopyofnature.com/zeiss-winkel-standard-gf">https://microscopyofnature.com/zeiss-winkel-standard-gf</a>

## AD - ACCESSO AI DATI

### ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

## CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI

### CMP - REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA

<b>CMPD - Anno di redazione</b>	2022
<b>CMPN - Responsabile ricerca e redazione</b>	Majorana, Silvia
<b>RSR - Referente verifica scientifica</b>	Cirrincione, Rosolino
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Barone, Germana